# 数字电路实验三

姓名: 熊彦钧 学号: 23336266

### 一、实验目的

1、F=AB+BCD+ACD

要求只有原变量输入即实现时不能用模拟开关的反变量,要实现反变量,用非门。没有非门,可用与非门(与1与非)或异或门(与1异或)。要能观察到竞争冒险现象,实现时应尽可能使同一变量的经过两条路径到达同一点时,两条路径相差的门数尽可能多。

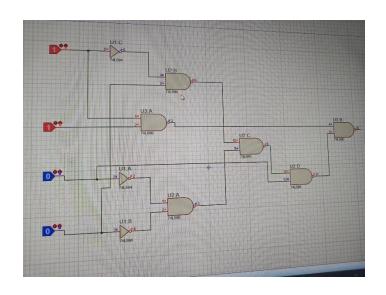
#### 按上式画逻辑图

- 2、写出真值表
- 3、静态测试验证真值表。(模拟开关设置输入,0-1显示器检查输出是否符合真值表)
- 4、设置 B=C=D=1 观测 A 的险象。
- 5、6、判断险象是否影响下一级电路的正常工作,应看毛刺的幅度大小。
- 7、在输出端加一个电容(几百微法),设置 B=C=D=1,观测险象是 否消除。
- 8、使用公式 AB+AC+BC=AB+AC 添加冗余项,观察险象是否消除。

# 二、实验要求

- 1、使用理论知识写出逻辑图及其表达式,并使用卡诺图进行化简
- 2、根据静态仿真结果写出真值表
- 3、根据示波器图像和数据读出毛刺幅度和中值宽度
- 4、使用适当的方法消除竞争现象
- 三、实验结果

### 逻辑图如下

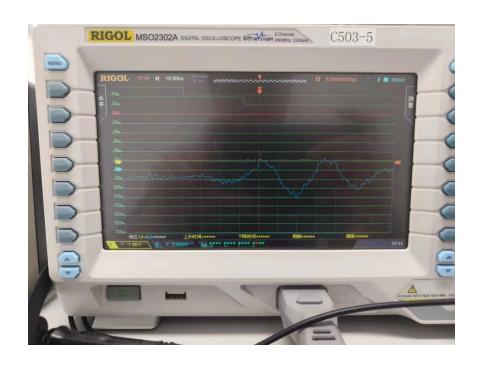


### 真值表如下

Α	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
В	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
С	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
OUT	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1

经静态测试, 01 显示器结果符合真值表逻辑

B=C=D=1 时, 竞争险象如下



可测得传输延迟为 40us, 观察到毛刺现象明显



最终测得毛刺的幅度 Vmax=4.2V,毛刺的中指宽度 tw=44.80ns

毛刺产生的原因为: B、C、D 取高电平时, A 存在同时向相反的逻辑电平变化, 在动态过程中, A 的低电平输入过程经过了多重门延迟, 使得存在竞争冒险, 导致尖峰脉冲现象的产生。

四、实验总结

### 消除竞争险象的方法如下:

- (1)接入滤波电容,由竞争-冒险而产生的尖峰脉冲一般都很窄, 所以只要在在输出端并接一个很小的滤波电容即可把尖峰脉冲的幅 度削弱至门电路的阈值电压以下。
- (2) 引入选通脉冲, 在电路中引入选通脉冲 p, 因为 P 的高/低电平出现在电路达到稳定状态以后, 所以输出端不会出现尖峰脉冲。
- (3) 修改逻辑/增加冗余项,通过增加冗余项,使得在某些输入不变的情况下,其中一个变量无论怎么变,输出都是1,进而不会产生竞争-冒险现象。